	è	×	×	Š	Š	3		á	ŝ	×	ŝ	d	ŝ	÷	ş	į	ŝ	ċ	Š	Š	÷	ķ	ķ	ķ	ķ		Š	3	ś	ŝ	×	Š		×	ś	á	ŝ	8	Š	Š	ŝ	è	ķ	ķ	Š	Š	Š	ś	ś	ŝ	٤
	,	Ċ		Ċ		Ċ			ì		١	į			ì	l			۰	۱			į				١		١		i		į	Ų	Š		į	i		Ċ	Š	į	į				į	į			3
į	٠	١		ļ	į	Š	1	ţ	ÿ	ľ	÷	į			3	ı		Š	Š	į	Ì	١	ć	3	Ś			i.			1	Š	Ì	į	ì		Ġ			į		Š	3	١	3	:	٤	3			3
ŝ	ŝ	Š	ä	8	8	3	ě	8	8	Š	Š	8	8	3	3	l	ŝ	٤	8	8	3	Š	Š	Š	Š	8	٤	Š	ŝ	٤	X	8	8	Š	ŝ	8	٤	Š	ŝ	8	8	ે	Š	Š	Ġ	i	Š	ŝ	Š	0	3

Notice of References Cited

Application/Control No. 10/684,167	Applicant(s)/Patent Under Reexamination WILSON, ANDREW T.							
Examiner	Art Unit	_						
Jeffrey Donels	2837	Page 1 of 1						

U.S. PATENT DOCUMENTS

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Name	Classification
*	Α	US-2003/0121400	07-2003	Wilson, Andrew T.	84/609
*	В	US-6,423,892	07-2002	Ramaswamy, Muralidharan	84/609
*	С	US-6,392,133	05-2002	Georges, Alain	84/609
*	D	US-6,281,424	08-2001	Koike et al.	84/636
*	Е	US-2003/0167904	09-2003	Itoh, Toshihiro	84/609
*	F	US-6,084,168	07-2000	Sitrick, David H.	84/477R
*	G	US-5,225,618	07-1993	Wadhams, Wayne	84/602
*	Н	US-2003/0121401	07-2003	Ito, Mikio	84/625
	_	US-			
	J	US-			
	K	US-			
	L	US-			
	М	US-			

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Country	Name	Classification
	N					
	0					
	Р					
	Ø					
	R					
	Ø					
	Т					

NON-PATENT DOCUMENTS

*		Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages)
	U	
	V	
	w	
	x	

*A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).) Dates in MM-YYYY format are publication dates. Classifications may be US or foreign.